Спектр поглощения и экситоны в ионном проводнике Ag_2CdI_4

© О.Н. Юнакова, В.К. Милославский, Е.Н. Коваленко*

Харьковский государственный университет, 61077 Харьков, Украина * Научный физико-технологический центр Министерства образования и Академии наук Украины, 61145 Харьков, Украина

(Поступила в Редакцию 10 июля 2000 г. В окончательной редакции 16 ноября 2000 г.)

> Исследован электронный спектр поглощения тонких пленок Ag₂CdI₄ стехиометрического состава, приготовленный термическим осаждением в вакууме на кварце подложки. Вид спектра чувствителен к способу приготовления (температура подложки, скорость осаждения). При оптимальных условиях приготовления пленки свободны от примеси AgI и CdI₂, и край собственного поглощения расположен при 3.28 eV. Длинноволновая экситонная *A*-полоса при 3.31 eV (90 K) связана с возбуждением экситонов в AgI-подрешетке соединения. При исследовании температурного хода спектрального положения и полуширины *A*-полосы в интервале от 90 до 430 K обнаружено, что при $T \leq 360$ K основной вклад в уширение полосы вносит экситон-фононное взаимодействие, при больших *T* проявляется вклад, связанный с генерацией дефектов Френкеля с энергией активации $U_F = 0.200 \pm 0.025$ eV.

При низких температурах соединение Ag2CdI4 изоструктурно соединению Ag₂HgI₄ [1,2] и формируется в тетрагональную решетку с параметрами $a = 0.635 \,\mathrm{nm}$ и c = 1.270 nm [3,4]. В отличие от Ag₂HgI₄, для которого установлено, что переход в суперионное состояние сопровождается резким скачком электропроводности при 50°С и фазовым переходом первого рода с образованием кубической решетки с полностью разупорядоченной катионной подрешеткой, сведения о переходе в суперионную фазу Ag_2CdI_4 противоречивы. Так, по данным [3] плавное повышение ионной проводимости сплавленных образцов Ag₂CdI₄ на три порядка наблюдается в температурном интервале 80–120°С при максимуме $\frac{d[lg\sigma(T)]}{dT}$ около 115°С и сопровождается появлением гексагональной фазы (β' -фаза) с a = 0.896 nm и c = 1.462 nm. Однако авторы [3,4] не исключают появления в этом интервале температур новых фаз (β -AgI и CdI₂) за счет частичного разложения соединения. В то же время по данным [5] (тонкие пленки Ag_2CdI_4) переход в суперионную фазу совершается при $80^{\circ}C$ и сопровождается изломом на зависимости lg[$\sigma(T)T$] от T^{-1} при уменьшении $\frac{d[\lg\sigma(T)]}{dT}$ при $T > 80^{\circ}$ С.

Для исследования собственного электронного спектра поглощения целесообразно использовать тонкие пленки Ag₂CdI₄, кристаллическая структура которых изучалась в [5] с помощью рентгеновских дифрактограмм, а в [6,7] — электронографическим методом. Результаты этих исследований также противоречивы. Так, под данным [5] кристаллическая решетка тонких пленок Ag₂CdI₄ не отличается от решетки массивных образцов и при 393 К пленки имеют тетрагональную решетку с вышеуказанными параметрами. Более поздние исследования [6,7] указывают на формирование в пленках гексагональной решетки с a = 0.548 nm и c = 0.753 nm при 290 К. По этим же данным при 380 К возникает фазовый переход в кубическую решетку с a = 0.505 nm. Электронный спектр поглощения пленок Ag₂CdI₄ изучался в [5,6,8], но данные разных авторов противоречивы. Согласно [5,6], край собственной полосы Ag₂CdI₄ расположен при $\lambda \approx 440$ nm и наиболее длинноволновая полоса при 423 nm приписывается запрещенному переходу $4d^{10} \rightarrow 4d^95s$ иона Ag⁺ в соединении. Напротив, в работе [8] в пленках, приготовленных путем диффузионного синтеза из многослойных структур, состоящих из слоев AgI и CdI₂, край собственной полосы расположен при 380 nm; при 372 nm наблюдалась узкая экситонная полоса при 80 K. Более длинноволновые полосы в пленках Ag₂CdI₄ стехиометрического состава обнаружены не были.

Противоречивые сведения об электропроводности, структуре и оптических спектрах указывают на необходимость проведения дальнейших исследований соединения Ag_2CdI_4 . В настоящей работе были исследованы оптический спектр тонких пленок Ag_2CdI_4 стехиометрического состава при различных способах их приготовления и температурная зависимость спектрального положения и полуширины длинноволновой экситонной полосы в интервале от 80 до 430 K.

Способ приготовления и структура тонких пленок Ag₂Cdl₄

Пленки Ag_2CdI_4 толщиной около 100 nm были приготовлены путем вакуумного испарения смеси порошков AgI и CdI₂ заданного молярного состава (2AgI:CdI₂) на нагретые до 80°C кварцевые подложки. Выбор подложки определялся ее прозрачностью в УФ-области и с учетом спектра поглощения в широком интервале температур (до 160°C). Из фазовой диаграммы [3,4] следует существование чистой фазы Ag_2CdI_4 в узкой области концентраций AgI (0.63–0.67), что определяло выбор состава смеси. Смесь порошков сублимирует при нагревании испарителя без предварительного образования расплава.



Рис. 1. Спектр поглощения тонких пленок Ag_2CdI_4 с примесью фазы AgI(a) и стехиометрического состава (b). T = 293 (l) и 90 K (2). Кривая 3 — спектр поглощения тонкой пленки CdI_2 .

2

3

5

Установлено, что пленки чистой фазы формируются при низких скоростях осаждения пленок ($v \approx 100$ nm/min). Повышение температуры испарителя и скорости осаждения при том же составе смеси приводило к появлению избыточной фазы AgI. Оптимальное значение температуры подложки ($T_s = 80^{\circ}$ С) определяется тем, что при $T \ge 100^{\circ}$ С в пленках возникает заметное рассеяние, а при $T_s < 80^{\circ}$ С — уширение экситонных полос.

ſ

 A_{AgI}

3

4

E, eV

Фазовый состав пленок после приготовления контролировался по спектрам поглощения и с помощью электронограмм. Появление фазы AgI хорошо прослеживается по появлению в спектре поглощения дополнительной полосы в интервале энергии 2.7–3.2 eV, край которой расположен при 2.8 eV ($\lambda \approx 440$ nm). Эта полоса соответствует размытой электронной полосе β -AgI ($\lambda_{\text{max}} \approx 423$ nm). При низких скоростях осаждения эта полоса отсутствует (рис. 1, *a*, *b*). Электронограммы пленок, приготовленных при низких скоростях осаждения, подтверждают образование Ag₂CdI₄ тетрагональной структуры (значение межполосных расстояний хорошо согласуется с приведенными в [3,5]) и указывают на отсутствие дополнительных фаз AgI и CdI₂.

2. Спектр поглощения тонких пленок Ag₂Cdl₄

Спектр поглощения пленок Ag_2CdI_4 измерялся на спектрофотометре CФ-46 в интервалах энергий 2–6 eV и температур 90–430 К. Собственный электронный спектр

поглощения в целом сходен с ранее полученным спектром пленок Ag₂CdI₄, приготовленных другим методом [8]. В спектре наблюдается интенсивная экситонная А-полоса при 3.31 eV, примыкающая к краю прямых междузонных переходов. При азотной температуре полоса расщепляется на две (A_0 - и A_1 -полосы, $\Delta E \approx 0.02 \, \text{eV}$), возможно за счет термических напряжений из-за различия коэффициентов линейного расширения пленки и подложки. Спектральное положение А-полосы близко к положению длинноволновых экситонных полос других Ag-содержащих тройных соединений типа MeAg₄I₅ (Me:K, Rb, NH₄) [9-11], в которых, так же как и в Ag_2CdI_4 , ионы Ag^+ расположены с тетраэдрах I. В связи с этим А-полоса может быть приписана возбуждению экситона в AgI-подрешетке соединения [8]. Упомянутое выше отсутствие полосы при $\lambda = 423 \,\mathrm{nm} \, (2.92 \,\mathrm{eV})$ свидетельствует о том, что в работах [5,6] исследовались спектры поглощения пленок Ag₂CdI₄, сильно обогащенных фазой *β*-AgI. Интенсивность полосы при 2.92 eV в [5,6] близка к интенсивности А-полосы. В связи с этим следует предположить, что обнаруженная гексагональная фаза в работах [6,7] на самом деле соответствует β -AgI, а не Ag₂CdI₄. На это также указывают совпадение параметров "новой" фазы с параметрами *β*-AgI и фазовый переход β -AgI в кубическую α -фазу с параметрами решетки a = 0.505 nm [6,7].

5

4

E, eV

На фоне резко возрастающего с энергией фотонов непрерывного спектра междузонного поглощения наблюдаются также полосы X_1 (в виде уступа) и X_2 при 4.02 и 4.60 eV (рис. 1, *a*, *b*). Сравнение со спектром пленки CdI₂ (рис. 1, *b*) близкой толщины показывает, что по своему спектральному положению эти полосы совпадают с X_1 - и X_2 -полосами в CdI₂, хотя электронографические исследования не обнаруживают в пленках Ag₂CdI₄ избытка фазы CdI₂. Сохраняется также типичный для CdI₂ резкий подъем поглощения в интервале 4.0–5.2 eV. Повидимому появление X_1 - и X_2 -полос в спектре Ag₂CdI₄ связано с возбуждением экситонов в CdI-подрешетке соединения. Следует отметить, что сложная структура, присущая CdI₂, частично сохраняется в тетрагональной решетке Ag₂CdI₄.

3. Температурная зависимость параметров экситонной *А*-полосы

При повышении температуры экситонная А-полоса уширяется, смещается в низкочастотную область, и расщепление полосы на компоненты исчезает. Для определения температурной зависимости спектрального положения полосы E_m и ее полуширины Г мы отделяли А-полосу от края междузонного поглощения по методике, изложенной в [12] и учитывающей многократное отражение и интерференцию в пленке. Полоса аппроксимировалась симметричным смешанным контуром, учитывающим гауссову и лоренцеву составляющие. Отделение полосы проводилось по наилучшему согласованию



Рис. 2. Температурная зависимость спектрального положения $E_m(T)$ (*a*) и полуширины $\Gamma(T)$ (*b*) длинноволновой *A*-экситонной полосы в Ag₂CdI₄. *I* — расчет $\Gamma_{\text{ex-ph}}(T)$ по формуле (2), I' — экспериментальные значения $\Gamma(T)$, *2* — расчет Γ_F с использованием (3) и значения $U_F = 0.2 \text{ eV}$, 2' — значения Γ_F , найденные из (4).

ее длинноволнового склона с расчетной зависимостью. Зависимости $E_m(T)$ и $\Gamma(T)$ определялись в интервале T от 90 до 430 K, охватывающем возможные фазовые переходы, указанные в [3–5]. В интервале T от 90 до 380 K A-полоса линейно смещается в сторону низких частот (рис. 2, a)

$$E_m(T) = E_m(T_0) + \frac{dE_m}{dT}(T_0)(T - T_0), \qquad (1)$$

где $\frac{dE_m}{dT}(T_0) = -2.8 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$, $T_0 = 90 \text{ K}$. Температурный ход $E_m(T)$ сходен с таковым для других диэлектриков AgI-типа и связан с экситон-фононным взаимодействием. При T > 380 K наклон зависимости $E_m(T)$ увеличивается, и в интервале температур 380-430 K $\frac{dE_m}{dT} = -4.8 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$. Возможной причиной изменения наклона является переход Ag₂CdI₄ в гексагональную β' -фазу, на зарождение которой при 115° C указывалось в [3,4]. Однако этот переход не сопровождается скачком $E_m(T)$ в малом интервале температур, характерным для супериоников типа MeAg₄I₅, что свидетельствует, по-видимому, об отсутствии фазового перехода первого рода.

Полуширина A-полосы растет нелинейно с увеличением T, возрастая от 0.065 (90 K) до 0.28 (434 K) (рис. 2, b). В ионных кристаллах, и в частности суперионных проводниках, температурный ход Γ определяется двумя факторами: взаимодействием экситонов с колебаниями кристаллической решетки и рассеянием экситонов на флуктуациях внутренних электрических полей, возникающих за счет генерации дефектов Френкеля [13].

В ионных кристаллах основной вклад в полуширину, связанную с экситон-фононным взаимодействием, вносят продольные оптические фононы. Температурный ход $\Gamma_{\text{ex-ph}}(T)$ хорошо описывается зависимостью [14]

$$\Gamma_{\text{ex-ph}}(T) = \Gamma(0) + An_{\text{ph}}(n_{ph} + 1), \qquad (2)$$

где $\Gamma(0)$ — остаточное уширение, которое определяется внутренними напряжениями в пленке и неконтролируемыми примесями, второе слагаемое в (2) обусловлено рассеянием экситонов на LO-фононах, $n_{\rm ph} = \left(\exp \frac{\hbar \omega_{LO}}{kT} - 1\right)^{-1}$ — функция распределения LO-фононов. При анализе зависимости $\Gamma_{\text{ex-ph}}(T)$ мы использовали величину $\hbar\omega_{LO} = 15.6 \,\text{eV}$, найденную в [15] по фононным ИК-спектрам связи Ag-I, учитывая принадлежность А-полосы AgI-подрешетке. Зависимость Г от $n_{\rm ph}(n_{\rm ph}+1)$ имеет линейный вид при $T \leq 355$ K, что свидетельствует о преобладании Гех-рh при низких температурах. Обработка зависимости Γ от $n_{\rm ph}(n_{\rm ph}+1)$ в интервале температур 90-355 К методом наименьших квадратов дает $\Gamma(0) = 65.7 \pm 2.0 \text{ meV}$ и $A = 21.9 \pm 0.8 \text{ meV}$. При *T* ≥ 355 К наблюдается отклонение от зависимости (2), возрастающее с ростом T (рис. 2, b).

Дополнительный вклад в уширение А-полосы при $T \geq 355 \,\mathrm{K}$ мы связываем с генерацией дефектов Френкеля. Концентрация дефектов Френкеля подчиняется закону Аррениуса

$$n_{\rm ph} = n_F(\infty) \exp\left[-\frac{U_F}{kT}\right],$$
 (3)

где U_F — энергия активации дефектов. Очевидно, что вклад в полуширину за счет дефектов Γ_F пропорционален n_F . В предположении независимости двух типов рассеяния экситонов, о чем свидетельствует гауссова форма *A*-полосы, ее полуширина равна

$$\Gamma = (\Gamma_{\text{ex-ph}}^2 + \Gamma_F^2)^{1/2}.$$
 (4)

Температурный ход $\Gamma_F(T)$, найденный с помощью формул (4) и (2) из экспериментальных значений Γ , указывает, несмотря на большой разброс точек, на экспоненциальный рост $\Gamma_F(T)$ (рис. 2, b). Обработка $\Gamma_F(T)$ в координатах $\ln \Gamma_F(1/T)$ дает величину $U_F = 0.200 \pm 0.025$ eV. Найденная величина U_F заметно ниже энергии активации электропроводности, определенной в [5] в том же интервале температур ($U_{\sigma} = 0.42$ eV). Такое различие неудивительно и прослеживается для других суперионных проводников [11,16]. Оно связано с температурной зависимостью подвижности ионов, экспоненциальный рост которой определяется своей энергией активации.

Таким образом, из измерений электронного спектра Ag_2CdI_4 следует, что при различных способах приготовления соединения стехиометрического состава возможно частичное разложение на компоненты AgI и CdI₂. В связи с этим возникает различное толкование спектра поглощения. По нашим данным, край собственной электронной полосы Ag_2CdI_4 расположен при $\hbar\omega \approx 3.28 \text{ eV}$ и сопровождается появлением длинноволновой экситонной полосы при 3.31 eV.

В отличие от близкого по структуре соединения Ag₂HgI₄, в котором наблюдается резкий скачок в электропроводности [17] и краевом поглощении [9,18] при 50°С, свидетельствующий о фазовом переходе первого рода, в Ag₂CdI₄ температурный ход σ [3,5] и полуширины экситонной А-полосы имеет более плавный характер. Эти результаты указывают на отсутствие фазового перехода первого рода в интервале температур 90-430 К и несколько коррелируют с данными [3,4], по которым тетрагональная решетка Ag_2CdI_4 сохраняется до $120^{\circ}C$. При T > 360 К заметный вклад в уширение А-полосы вносит генерация дефектов Френкеля, приводящая к значительному разупорядочению AgI-подрешетки соединения. Генерация дефектов Френкеля в октаэдрические пустоты и наличие стехиометрических тетраэдрических пустот, по-видимому, способствуют значительному росту электропроводности Ag₂CdI₄ в интервале температур 360-420 К [3] по сравнению с AgI. Некоторая неопределенность относительно фазовых превращений в Ag₂CdI₄ требует дальнейших исследований различных физических свойств соединений при температуре выше комнатной.

Список литературы

- [1] H.G. Le Duc, L.B. Coleman. Phys. Rev. **B31**, *2*, 933 (1985).
- [2] K.W. Browall, I.S. Kasper, H. Wiedemeir. J. Sol. State Chem. 10, 1, 20 (1974).
- [3] I.W. Brightwell, C.N. Buckley, L.S. Miller, B. Ray. Phys. Stat. Sol. (a) 76, 1, 391 (1983).
- [4] I.W. Brightwell, C.N. Buckley, R.C. Hollyoak, B. Ray. J. Mater. Sci. Lett. 3, 443 (1984).
- [5] R. Sudharsanan, S. Radhakrishna, K. Hariharan. Solid State Ion. 9/10, 1473 (1983).
- [6] И.М. Болеста, И.И. Савицкий, А.В. Футей, В.И. Ковалиско. Кристаллография **36**, *6*, 1542 (1991).
- [7] И.М. Болеста, А.В. Футей. ФТТ 34, 9, 2717 (1992).
- [8] О.Н. Юнакова, В.К. Милославский, М. Жавлангийн. УФЖ 35, 10, 1502 (1990).
- [9] И.Х. Акопян. Электрохимия 26, 11, 1495 (1990).
- [10] V.K. Miloslavski, O.N. Yunakova, Sung Tsya-Ling. Funct. Mater. 1, 1, 51 (1994).
- [11] В.К. Милославский, Сунь Цзя-Линь. Функц. матер. 26, 4, 438 (1995).
- [12] В.К. Милославский, О.Н. Юнакова, Сунь Цзя-Линь. Опт. и спектр. 78, 3, 436 (1995).
- [13] И.Х. Акопян, Б.В. Бондарев, Д.И. Громов, А.Б. Куклов, Б.В. Новиков. ФТТ 29, 8, 2263 (1987).
- [14] В.К. Милославский, О.Н. Юнакова. Опт. и спектр. **57**, *1*, 85 (1984).
- [15] R. Sudharsanan, T. Srinivasan, S. Radhakrishna. Solid State Ion. 13, 4, 277 (1984).
- [16] В.К. Милославский, Е.Н. Коваленко, О.Н. Юнакова. ФТТ 40, 6, 1022 (1998).
- [17] V. Leute, H. Rusche. J. Phys. Chem. Sol. 42, 4, 303 (1981).
- [18] И.Х. Акопян, Д.И. Громов, А.А. Клочихин, Б.В. Новиков, С.Г. Оглоблин. ФТТ **30**, *1*, 94 (1988).